國立交通大學 98 學年度碩士班考試入學試題

科目:半導體材料與製程技術相關課題(8101)

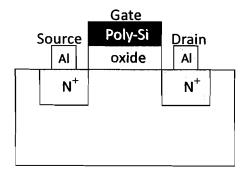
考試日期:98年3月14日 第1節

系所班別:工學院碩士在職專班 組別:半導體材料與製程設備組 第 1 頁,共 2 頁

【可使用計算機】*作答前請先核對試題、答案卷(試卷)與准考證之所組別與考科是否相符!!

下列考題共十一題,任選五題做答,每題佔 20%,總分 100 分;做答五題以上者, 以較低分之五題計算總分。請在答案卷中標示所選答之題號。

- 1. (a)為何一般半導體元件使用單晶矽而 LCD 之薄膜電晶體(TFT)常使用非晶矽? 為何矽太陽能電池材料有使用單晶矽,也有使用非晶矽?
 - (b)電晶體線寬小有何好處?目前半導體業小於 0.1 µm 需用何種曝光技術?
 - (c)為何矽半導體不能用來製作發光元件如 LED、Laser? 若要製作 LED、Laser 需使用何種材料?
 - (d) N 通道 MOSFET 與 P 通道 MOSFET,何者速度快?為什麼? N 通道和 P 通道 MOSFET 各用什麼摻雜質?
 - 2. 下圖為 N MOS 之基本橫截面,



試述:

- (a) Oxide 層之作用為何?厚度大概多少?是用何種方法形成?
- (b) 為何需有 N+區域?其摻雜質濃度大概多少?
- (c) 試繪其在不同閘極偏壓下之 I-V 曲線。
- (d) 使用鋁連接線,若線寬小時,可能會有哪些問題?如何解決?
- 3. (a)何謂電子遷移率?電子遷移率高有何好處?
 - (b)何謂電子飄移速度?電子飄移速度何時達到飽和?
 - (c)何謂崩潰電壓?造成半導體崩潰現象之機制有哪些?
 - (d)何謂費米能階(Fermi Level)?半導體費米能階如何隨摻雜質種 類及濃度而改變?

國立交通大學 98 學年度碩士班考試入學試題

科目:半導體材料與製程技術相關課題(8101)

考試日期:98年3月14日 第 1 節

系所班別:工學院碩士在職專班 組別:半導體材料與製程設備組 第 2 頁,共 2 頁

【可使用計算機】*作答前請先核對試題、答案卷(試卷)與准考證之所組別與考科是否相符!!

- 4. (a) Please describe the Reactive Ion Etching(RIE) mechanism: (6%)
 - (b) What is the F/C ratio model: (4%)
 - (c) Effect of O₂ in CF₄ Plasma Etching on Si/SiO₂: (2%)
 - (d) Effect of H₂ in CF₄ Plasma Etching on Si/SiO₂: (2%)
 - (e) What is the loading effect in dry etching process? (6%)
- 5. (a) Please describe the major components of optical photoresists and these components' function.
 - (b) Please compare properties of positive optical photoresists and negative optical photoresists.
- 6. 設備前端模組(EFEM)為 300mm 晶圓製程設備的前端用來承接晶圓整合盒 (FOUP)的介面裝置,請說明一組典型的 EFEM 會包含哪些模組? 並請說明各個模組的功能! 也請說明晶圓整合盒 FOUP 所具有的功能! 若一組 FOUP 內部潔淨度可達 class 0.1,請說明 class 0.1 的意義!
- 7. Pt(白金)的功函數為 5.65 eV。當波長為 150 nm 的光照在 Pt 表面上,光電效應所發射之電子的動能為多少電子伏特(eV)? (無運算過程不給分) (光速= $2.998 \times 10^8 \text{m s}^{-1}$; h ($Planck\ constant$) = $6.626 \times 10^{-34} \text{J}\ s$; $1\ \text{eV}$ = $1.602 \times 10^{-19} \text{J}$)
- 8. 當有一根加了負偏壓的金屬探針靠近一個加了正偏壓的導體表面,兩者 沒有接觸,間距為1-2 奈米,兩者之間會有電流導通嗎?為什麼?
- 穿透式電子顯微鏡與掃描式電子顯微鏡觀察材料影像有何特徵?並舉例說明 兩者應用於半導體製程與材料分析的場合。
- 10. 如果要測量 IC 後段製程之金屬導線與擴散阻障層(diffusion barrier)的厚度、晶粒尺寸、組成、在三度空間圖案結構中(patterned structure)之鍍膜分布狀況,可用哪些分析方法? 相關之基本原理與試片製備之步驟為何?
- 11. 說明磁控濺鍍(magnetron sputtering)薄膜的原理、影響薄膜品質之因子、設備結構。